С.Г.Можаровский

ИДЕЯ ТОЧНОГО МАГНИТОГРАФА ДЛЯ ПЯТЕН

УАФО ДВО РАН, Россия, Уссурийск, 692533, <u>sw@newmail.ru</u>

- Идея работы проста если взять спектральные линии, параметры которых ничем не отличаются кроме фактора Ланде, то ширины этих профилей будут отличаться ровно на величину разности магнитных расщеплений. Результаты измерений поля должны оказаться точными, а связь «разность ширин» - «напряженность» линейной.
- В работе показано, что данную идею можно применить на практике и построить точный магнитограф для пятен используя линии мультиплета №2 циркония. Однако, для достижения точных измерений необходимо добиться минимальной ошибки при определении уровня непрерывного спектра для каждого профиля.

Калибровочные кривые идеального магнитографа :



Имея фотоэлектрические профили не проще ли их сравнивать с рассчитанными?

Преимущество метода перед простым сравнением профилей с теоретически рассчитанными:

 Нет необходимости учитывать влияние разнообразных параметров фотосферы на вид профиля. Т.е., профили будут меняться с изменением условий в пятне, а разницы их ширин – не будут меняться.

Параметры линий Zr I, mult. №2

линия	длина волны, А	переход J – J	E _{Low} , eV	G _{Low} (theor)	G _{High} (theor)	W, mA	D ₀ , %	lg(gf) (G-K)	lg(gf) (calc)
ZR6127	6127.475	4 - 4	0.15	1.250	1.250	2.00	1.8	-1.06	-1.18
ZR6143	6143.183	3 - 3	0.07	1.083	1.083	1.70	1.6	-1.20	-1.24
ZR6134	6134.570	2 - 2	0.00	0.667	0.667	1.97	1.6	-1.24	-1.28

На чем проверялась идея

- Численный расчет профилей Стокса для заданной модели фотосферы
- Анализ материалов фотографических наблюдений и фотометрии для крупного пятна

Параметры расчетов

- модель фотосферы Stelmacher-Wiehr 1975, далее SW75
- косинус гелиоцентрического угла = 1.0
- поправка к затуханию Ван дер Ваальса = 2.0
- микротурбулентные скорости = 0.0 км/с
- угол наклона поля к лучу зрения GM = 15⁰, 30⁰
- напряженность поля 2900, 3200 Gs
- учет аномальной дисперсии
- перерасчет газового и электронного давлений при вариациях температуры фотосферной модели

Зависимость профилей от Н Н от 1000 до 3000 с шагом 500 Gs



заметно линейное возрастание dW от H, что соответствует предложенной идее

Сохранение пропорций W₆₁₂₇ / W₆₁₄₃ / W₆₁₃₄

при изменении GM от 15⁰ до 75⁰

H=3200Gs



Зависимость от температуры модели



Рост лоренцевской составляющей в профиле Фойгта в тени определяет оптимальную величину глубины линии d = 0.5-0.8 * d_{max(6127)} где надо сравнивать ширину линий

Зависимость от поправки к параметру затухания E_{Wan-der-Waals}





"обратная" калибровочная кривая для пар линий 6127-6134, 6143-6134, 6127-6143 полученная из ширин для D = 25% $(D = 0.6 d_{max(6127)})$

Объяснение причины отклонения КК от теоретического значения

Профиль расщепленной линии образуется как наложение трех отдельных профилей для сигма- и пи- компонент. Для линии 6134 наблюдается частичное перекрытие компонент. В результате левое крыло становится глубже за счет наложения правой компоненты и та же ширина линии относится к точке более глубокой, чем в профиле 6127 или 6143.



Дополнительные возможные искажения ширин



крыло смещается на 3mA при изменении lg(gf) на 0.10

Сохранение линейности КК при разных условиях измерений



Параметры наблюдений и фотометрии

- время наблюдений 13.05.1985г UT 22h
- пятно №26 согласно СД, площадь 425м.д.п.,
- поле S полярности, H = 3200Gs по набл. в линии Fe I 6302 A
- телескоп АЦУ-5 со спектрографом АСП-20, IV порядок
- решетка 600 штрихов/мм, R_{теор}=360000,R_{практ}=250000
- щель 0.040мм, ширина инстр.профиля 25mA
- обратная дисперсия 2.5 мм/А,
- масштаб изображения Солнца на щели 11.7"/мм
- серия 6 спектров в диапазоне 6064-6173 АА
- экспозиция 1с, пленка Тип-17, без анализаторов поляризации
- фотометрия проведена на АМД-1 в СибИЗМИР в 1986г
- для ф/м использован 3 лучших спектрограммы
- результаты сохр. в виде нормир.графиков профилей линий

Пример набора графиков для одной линии и одной спектрограммы.

Линия ZR6127.

Верхние разрезы соответствуют центру пятна, последующие получены с шагом 2" в сторону обоих полутеней.

Шаг сетки осей соответствует 0.05мм или 20mA по длине волны и 1% в шкале остаточных интенсивностей.



Уровни непрерывного спектра ф/м разрезов для 3-х линий для спектрограммы №2

Разрезы R0 и L0 относятся к одной и той же точке в пятне.

		-										
1.00 •	٠	٠	·	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠		7-1.04	107	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
		Ŷ	2010	127								
0.80+	•	\diamond	2110	143	•	•	•	•	•	•	•	•
		V	Zr I 61	134								
•	•				•	·	•	·	•	•	·	• ⊽ ◊
0.60+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	• \$	φ
¢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	• \$	ð	٠
0.40\$	• 8	٠	٠	•	٠	٠	·	·	• \$	ċ	·	·
•	\$	•	٠	٠	٠	٠	•	8	Ŷ	٠	٠	٠
0.20 •	•	÷	8	÷	\$	8	Ŷ	·	٠	•	•	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
L6 0 •	L5	L4 •	L3	L2	L1	L0	٠	•	•	•	•	٠

J photosphere

Замечание относительно уровней континуума разрезов.

- Интенсивность континуума модели SW75 составляет 11% интенсивности непрерывного спектра спокойной ф/с (в модели HOLMU74), а измеренная интенсивность в центе пятна составляет 18-20%. Очевидно, разность вызвана светом, рассеянном в телескопе, спектрографе и фотоэмульсии.
- Если сравнить рассчитанные глубины для линии ZR6127 и наблюдаемые это 40% и 16-20% соответственно, то можно сделать вывод, что рассеянный свет превышает свет из центра тени в 2-2.5 раза. Это приводит к контрасту тени 7-10%, вместо полученных для SW75 11%.
- При фотометрии не применялось никаких специальных мер для точного определения непрерывного спектра. Просто на фотометрируемом разрезе программа выбирала наиболее темный участок и принимала его за уровень 105%. Как видно при внимательном рассмотрении примера графиков, средний разброс в определении непрерывного спектра можно оценить в 2-3%.

Методика измерения ширин профилей

- Как видно из примера профилей, графики не совсем симметричны и подвержены случайным ошибкам. Поэтому картинка графика копировалась, зеркально отражалась и накладывалась на исходную. Таким образом на фиксированных уровнях остаточных интенсивностей определялась ширина линии и положение бисектора.
- Полученные ширины ZR6127, ZR6143 и ZR6134 накладывались на один график и на нем измерялась разность ширин.

Пример определения поля по разрезу L1 спектрограммы №02





Приведение уровня CONT к единому абсолютному значению



Обсуждение

- Уровень шумов при переходе от фотографических наблюдений к фотоэлектрическим может быть значительно уменьшен, например, за счет увеличения времени экспозиции.
- Для уточнения уровня континуума могут быть приняты специальные меры – выбраны опорные области спектра, измерения могут быть приведены в единую шкалу интенсивностей, для трех линий могут быть учтены индивидуальные отличия локального континуума.
- Была сделана оценка влияния смещения уровня континуума на измеряемый результат. Она оказалась равной
 220 Gs/% для пары линий 6127-6134
 300 Gs/% для 6143-6134 и
 850 Gs/% для пары 6127-6143
 Таким образом точность фотометрии должна составлять от 0.5-0.1 до 0.05-0.01% от уровня континуума линии для точности измерения поля в 100 и 10 Gs соответственно. Или в разрядах АЦП это от 8-10 до 12-14 бит.

Выводы

- Численными расчетами доказана возможность построения магнитографа для качественного измерения абсолютного значения поля в тенях пятен. Измерения разностей ширин профилей линий мультиплета №2 Zr свободны от влияния вариаций физических условий в пятнах, рассеянного света и инструментальной поляризации.
- Анализ фотографических наблюдений спектров показывает необходимость принятия специальных усилий для определения точного уровня непрерывного спектра при построении такого магнитографа.